PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-178633

(43) Date of publication of application: 25.06.1992

(51)Int.Cl.

H01L 27/12 H01L 29/784

(21)Application number : 02-306269

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(22)Date of filing:

14.11.1990

(72)Inventor: KATO KINYA

NAKAZAWA KENJI SUYAMA SHIRO TANAKA KEIJI

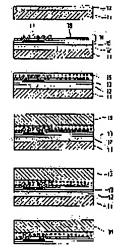
SAKAI SHIGENOBU

(54) FORMATION OF SEMICONDUCTOR CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To allow the transfer of circuits without using a costly polishing device by sticking a 1st substrate which is formed of the circuits with a 1st film or the 1st film and at least one layer of a 2nd film to a 2nd substrate on the side where the above-mentioned circuits are formed to each other, then etching away the 1st film and transferring the circuits onto the 2nd substrate.

CONSTITUTION: A molybdenum film is first deposited at the 1st film 12 on the 1st substrate 11 consisting of Si. An SiO2 film is then deposited as the 2nd film 13 thereon and thereafter, TFTs 17 formed by using a-Si as well as picture element electrodes 18 consisting of ITO (indium tin oxide) and wirings consisting of A1 are formed



thereon to produce an active matrix 14. An adhesive 15 of, for example, an epoxy system is then applied on the matrix 14 and a PET film is stuck as the 2nd substrate 16 onto the circuits. The assembly is thereafter immersed into hydrogen peroxide and the molybdenum

Seárching PAJ Page 2 of 2

film 12 is completely removed by etching. Finally, the 1st substrate 11 is completely peeled and the above-mentioned circuits are completed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

@ 日本国特許庁(JP)

⑩特許 出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-178633

60Int. Cl. 5	識別配号	庁内整理番号	@公開	平成4年(1992)6月25日
G 02 F 1/136	500		バ L 29/78	3 I A※
H 01 L 27/12	B		ド 未請求 !	請求項の数 1 (全6頁)

半導体回路の形成方法 会発明の名称

> 題 平2-306269 ②特

55 平2(1990)11月14日 多出

砂発	朔	省	att	锤	謹	矢	東京都千代四区内宰町 1 丁目 1 番 6 号 会社内	日本電信電話株式
Ф¥	3)]	者	ι‡	沢	悉	-	東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 会社内	日本電信電話株式
⑫発	明	耆	陶	យ	史	朗	東京都千代田区内	日本電信電話株式
@発	朔	者	田	中	8	=	東京都千代田区内寺町1丁目1番6号 会社内	日本電信電話株式
መ ዘ		人	B2	電信	電話株式会	会社	東京都千代田区内幸町1丁目1番6号	

日本電信電話株式会社 分出 題 人

弁理士 中村 純之助 個代 理 人

最終質に続く

1. 発明の名称 等事体回路の形成方法

2、特許33米の範囲

1、男1の娘、または第1の際および少なくと も1級の第2の旋を介して回路を形成した第1の 延振を上記凶路も形成した例で第2の基板に張り 合わせたのち、上記第1の酸をエッチングにより **舶去することにより上記回路を上記第2の新数上** に転載することを特徴とする学芽体創版の形成方 族.

3. 見明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発射は単導体回路の形成方法に係り、特に、 基根の材質に制約のない半導体固路の形成方法に 関する。

(従来の技術)

放品ディスプレイ (LCD) に代数される階型 で低消費電力の平磁型表示設備(ディスプレイ) の研究閲覧が磁んである。これらのディスプレイ

では、配線が形成された基礎、または高級示品質 を得るために、能動業子(アモルファスSェ神展 トランジスタ faーSi TFT}や多結品Si 移腹トランジスタ(poly-Si TFT丿)を作 り込んだアクティブマトリクス基板が必要であり、 配線やアクティブマトリクスが形成される顕領材 料にはガラスが出いられるのが一般的であった。 しかし、ガラスではその耐熱温度に制的があり、 上部記録や能動表子の製作に大きな割約を課して いた。すなわち、安備なガラスの耐熱温度は低し て低く、また能動数子に患影響を与えるアルカリ 企風の含有が遊けられない。このため、不恥知含 容が少なく、耐熱温度の高い安価なガラス諸板の 錫死が要請されているが、これらの要求を満たす ガラスの簡異がままならない。一方、ガラス重板 を用いるとその別世のためディスプレイを未使用 時に小さく折り畳んでおくことができない問題が あった。したがって、未使賠時には小さく祈り祭 むことができるフレキシブル茜板も用いたディス プレイの出現が待まされている。

特別平 4-178633 (2)

煮板の制約を取り除く技術としては、1989 年のインターナショナル エレクトロン デパイス ミーティング (International Electron Device Meeting (IEDH)) にデパイス転載技術が 報告されている(ケイ・スミヨシ(K. Sumiyoshi) 他、【デバイス シイア トランスファード ポリ ーシリコン ティーエフティー アレイ フォー ハ イ レゾルーション リキッド クリスタル ブロジ ェクター ("DEVICE LEVER TRANSFERED POLY-Si TET ARRAY FOR HIGH RESOLUTION LIQUID CRYSTAL PROJECTOR")」、アイイーディーエム (1EDM)88, p. 165, 1989) .

(発明が解決しようとする課題)

上記の技術はS)整板上に酸化製 (SiO,限) を介してアクティブマトリクスを製作したのち、 別の基板と張り合わせ、その後Si基板を研房工 私で除去するものである。研磨工役ではSiより S:C.の研磨速度が小さいたの、SIG.が現わ れたところで研密を止めることができ、結果とし てSi基畝上に形成したデバイスを別の務板上に

いる。この際のエッチング速度が大きく、製作し た回路、デバイスや基板に対してこの原を選択的 に除去できれば回路、デバイスの転載が可能であ

すなわち、本発明の半事体回路の形成方法は、 第1の頃、または第1の腹および少なくとも1層 の第2の額を介して回路を形成した第1の基板を 上記回路を形成した側で第2の搭板に張り合わせ たのち、上記舞!の腹をエッチングにより欲去す ることにより上記回路を上記録2の選板上に転載 することを特徴とする。

(PE 94.)

本無限では、関節を形成する基板に耐熱温度が 高い遊板や、回路に慰影響を与える物質を含まな い蒸板を用いることができ、基板の断約を少なく することができる。また、函路を転載するのに、 世央技術のように研磨を行わなくて終むので、コ ストの高い残磨装置が不用であり、かつ関連のな いプレキシブル菩根に転載しようとする場合も芸 板が柔形する問題もない。

転載することができる。上記報告では何じご報を 2 旭角に、まず別のSi菱板に転載したのち、次 にガラス盛板に転載している。これは、デバイス の天地技能を防止するためで本質ではない。この 方法では、アクティブマトリクスを製作する基礎 として耐熱温度の高いSi基板を用いることがで きるため、マトリケス製作における製作選問の制 約が少なく、路温度で高性能のTFTの作製を可 能にする利点があるが、硬磨を用いて転載を行う ため、剛性のないフレキシブル募扱に騒動しよう とするとSi葢板が研磨により薄くなるにしたが って基板が変形し、研磨が均一にできないという 根本的簡額があった。さらに、コストの高い研磨 姿度を認能しなければならない問題があった。

本発明の目的は、上記問題も解決し、基板に対 する制約のない同路の転載方法を提供することに B & .

[興題を解決するための手段]

本務明は、基板上に形成した回路と選択との関 に介在させた膜をエッチングで除去する方欲を用

(実施例)

突 筋 剣 1

第1個(8)~(1)は、本発明の半媒体回路 の形成方法の第1の実施例の工品順面図である。 本実地例では、例えば4インチ径のSiの第1の 幕紙上に回路としてアクティブマトリクスを形成 し、ポリエチレンテレフタレート(PET)の第 2の展校上に松厳した例を示す。

まず、第1回(a)に示すように、SJの第1 の基板11上に貫1の膜12としてモリブデン膜 を約1 μm堆積ずる。 次いで、 (b) に示すよう に、製作工程中にモリブデン級12が酸化性雰囲 気に撃されないよう、第2の終13として SiO, 膜を堆積したのち、通常のアクティブマ トリクス駆作法でローSiを用いたTFT17お よび1T〇(酸化インジウム体)の関単電優18、 A」の配線を形成し、アクチィブマトリクス14 を製作する。次いで、(ヵ)に示すように、例え ばエポキシ系の接着刺しるもアクティブマトリク ス14上に触布し、 (d) に示すように報えの器

特期平4~178633(**3**)

税)6としてPET膜を固路上に盛り合わせる。 その後、過酸化水素水中に程度し、(g)にデす ようにモリブデン膜12をエッチングする。この とき、エッチング遊グを向上させるためエッチン グ液は加熱した。このようにしてエッチングを準 行させてモリブデン版12を完全に除去し、最後 に(し)に示すように第1の募扱11が完全に離 れれば完成する。

ここでモリプテンを飾りの展12に用いたのは 酸化性雰囲気に弱く、過酸化水療水への疑視によ り容易にエッチング除去できること、過酸化水麻 永はSェ、SIO.、AI、ITO毎アクティブ マトリクス製作に用いた材料を全くエッチングし ないため、きわめて高い選択エッチング性を有す るためである。また、第2の譲13を設けたのは、 モリプテン膜12がアクティブマトリクス製作時 に敬化性雰囲気に草接噂されないようにするため

こののち、この基数(第2の基板16)と対向 政範を形成したPETからなる対向巡板を高分子

の代わりにCaF。(命化カルシウム) 顔を用い た。この材料は単結晶S1選板上にエピタキシャ ル成長させることができ、さらにじょう、上に Siをエピタキシャル成長させることができる。 本支統例ではエピタキシャル成長させたSI段を TFTの衛性層として用いてアクティブマトリク スを製作した。第2の基板としてPET餌を張り 合わせ、希釈非談でCaF.を除去した。CsF, は希釈弥散で容易にエッチングでき、実施例しお よび2と回復にアクティブマトリクスを祭2の基 板に転載できた。本実施例では、舞2の膜13 (S)〇, 膜) は形成しなかった。その鉄の工器 は実施例》と同様にしてディスプレイを製作した。 その結果、表示を性が得られることを確認した。 字渊 級 4

第2四(a)は、本籍明の毎4の実施剤を示す 図、第2図(b)は、無2図(s)の要都拡大物 面面である。実施例しで述べた手法で多数のS! 恭伝を第1の基模41としてその上にアクティブ マトリクスを製作し、これらを舞2階(4)に示 分飲型液晶を挟んで盛り付け、ディスプレイを完 成させた。このディスプレイも数示させたところ、 ガラス基級上に形成したのと同等な投示特性が投 られることを確認した。また、このディスプレイ はフレキシブル性があり、適度な歯げには耐えら れることが分かった。したがって、冷使形時には 小さく祈り扱むことができるディスプレイを実現 することができる。

\$ \$ \$ 61 2

実施例1のモリブデン酸12の代わりにモリブ デン駅形成時に厳楽を含有したガスでスパッタも たモリブデン膜を用いた。このため、モリブデン 歴は散発を高速度に含んでいる。酸素を高震度に 含むモリブデン族はモリブデン族より過酸化水素 水でのエッチング速度が大きい。その後の工程は 実施到1と同様とした。この結果、第1四(6) でのモリブデン膜の除去がきわめて高速度に行わ れる効果があった。特性等は全く同じであった。

寒腹倒3

実施例1の第1の度12として、モリブデン膜

すようにPETの第2の基板42上に張り合わせ た。その後、実施例1と同様にしてアクティブマ トリケスを第2の基板上42に転載した。その扱、 第 2 図 (b) に示すように、フォトプロセスによ リスルーホール43を関ロし、その役金展展を戦 **貧し、フォトプロセスを用いて各アクティブマト** リクスを接続する金属配銀44とした。この結果、 個々のアクティブマトリクスを接続した大面積の アクティブマトリクスを完成できた。

こののち、この基板(毎2の基板42)と対内 電極を形成したPETからなる対向基板を高分子 分似整液晶を挟んで供り付け、ディスプレイを完 成させた。このディスプレイを表示させたところ、 裏示特性が得られることを確認した.

スルーホール43と記載44の形成は低級で行 えるため、PET基板(4~)のような耐熱温度 の低い基板上でも綺麗なく行うことができた。ま た、配牒の形成はスクリーン印刷でも可能であっ た。

このように、回路を分割して形成し、それらを

特別平 4-178633 (4)

大面積基板上に配数することにより、容易に大配積基板上に大規模な開路を形成できる。この場合、分割された網路は大配積基板に乗り合わせる前に 個別の鉄橋により機別でき、食品のみを転載する ことができるので、大規模図路の製造歩留まりを 上げることができる。

実材例5

 ディスプレイを発成させ、表示動作が確認できた。 米温像 6

第4関は、本発明の集6の実施例を示す図である。実施例1で述べたのと関策な手法でSi系板を第1の基板としてその上にpoly~SiでπチャネルTFT61を形成し、四じく他のSi系板上にカチャネルTFT62を形成した。これらを領4関に示すようにガラスの第2の基板63に転載し、実施例4の方法で指标形MOS(CMOS) 回路を構成するように接板した。この関係を試験したところ、CMOS動作することが確認できた。このように、一連の工程で製作すると工能が複

このように、一連の工程で製作すると工程が規 鍵となるCMOS回路を、nチャネルとpチャネ ル部分に分割して形成し、転載して回路を構成す ることにより、工場が単純化できる。

以上就明したように、上記も養胎例では、回熱を形成する基礎に耐熱温度が高い基礎や、回路に 郵影響を与える物質を含まない基礎を限いることができ、基礎の翻約を少なくすることができる。 また、回路を転載するのに、従来技術のように研

磨を行わなくて苦むので、コストの高い研磨装置が不用であり、低コスト化を達成でき、かつ削信のないフレキシブル基板に転載しようとする場合も基板が変形する問題もない。

本条形の主旨は、お品にエッチング除去できる 毎1の腹を飾りの基板上に形成し、その上に回路 を形成したのち、第2の茲根と張り合わせたのち、 あしの説を除去することにより、図路を築2の返 仮上に転載することである。類2の異は第1の膜 が四路製作時に損傷を受けるのを防止するもので ある。したがって、本発明の主旨を造成しない既 りにおいて根々の歴史が可能なことは否うまでも なく、上記実施例において、何えば回路としても -SI TFT, poly-Si TFTやエビタキシ ャル水長させたSL蟆を用いたアクティブマトリ クス、駆動回路を示したが、データパッファ回路 等の凶跡であってもよい。鮮2の既については、 S:O,媒の低にSIN。要等を用いることができ る。接着剤は用途によって選べばよく、例等の制 做もないことは切らかである。

(発明の効果)

以上に越界したように、本発別は死価な何改選数を使用することなく回路を転載できるので、低コスト化が造成できる。また、回路を分割して形成し、それらを大面積基板上に転載することにより、容易に大規模回路を形成できる。このとき、分割された国路は保別の放験により選別できる。分別に対することができる。からに、大規模の外を配載することができる。からのの対象を配載することができる。からのの対象をできないできる。からののができる。からのができる。からののができる。からによりないのからのはないでは、大規模に関係しているとは、本税が単純化できる。

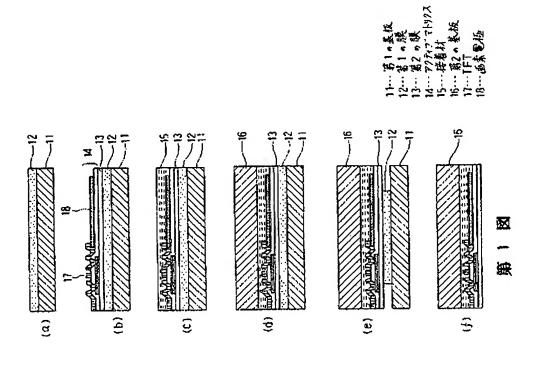
4. 国街の簡単な説明

第)図(a)~(f)は、本発明の半導体図路の形成方法の第1の実施例の工程形形図、第2型(a)は、本発明の第4の本施例を示す図、第2型(b)は、第2図(a)の要部位大断図的、第 5 図は、本発明の第5の関放例を示す図、第4図は、本発明の第6の実施例を示す図である。

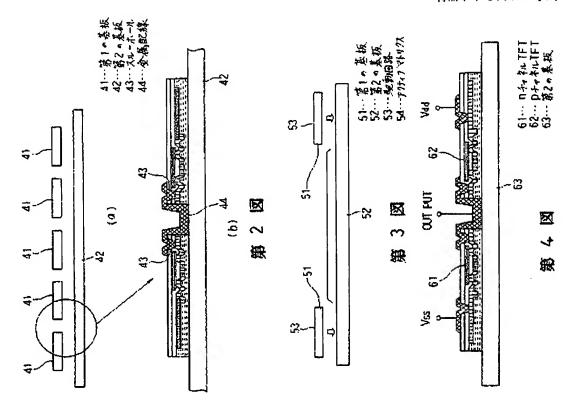
特問平4-178633(5)

11、41、51、62…毎1の茜板 12…無1の質 33…男2の膜 14…アクティブマトリクス 16、42、52、63…第2の基板 5 l … n チャネルTFT

频之助



特開平 4-178633 (6)



第1頁の統合 庁内整理番号 識別紀母 Mnt. Cl. 5 東京都千代田区内举町1丁目1番6号 日本電信電話株式 重 会社内